

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/625,664	HUNG ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Soon D. Hyun	2663	

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
370 4	389 394 412-48 465	5-11-05	3.			
			,			
:						

INI	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
	1		

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	-	1	
•			
		 	
		 	